# Сила Казимира с учетом конечной толщины взаимодействующих пластин

© В.В. Брыксин, М.П. Петров

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: vvb@mail.ioffe.ru, mpetr.shuv@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 29 июня 2007 г.)

Произведен расчет силы Казимира между двумя тонкими металлическими пленками с учетом конечной толщины пленок и конечного значения плазменной частоты. Найдены условия, при которых возможно значительное (на порядок величины и более) ослабление силы Казимира в пленках по сравнению с объемными металлическими пластинами. Проведено сравнение с известными экспериментальными данными и сделан вывод, что наблюдаемые значения силы Казимира для пленок могут быть объяснены с помощью настоящей теории, если допустить, что в реальных пленках длина волны плазменных колебаний составляет более 1000 nm.

PACS: 05.40.-a, 03.70.+k, 77.22.-d, 81.07.-b

#### 1. Введение

Прошло почти 60 лет с тех пор, когда Казимир [1] теоретически предсказал наличие сил притяжения между незаряженными металлическими пластинами вследствие уменьшения плотности энергии нулевых электромагнитных колебаний в зазоре между пластинами по сравнению с плотностью энергии нулевых колебаний во внешней среде. Позднее Е.М. Лифшиц [2] получил более общий результат при рассмотрении равновесных электромагнитных колебаний для практически произвольных тел. Если в [1] рассматривалось взаимодействие между идеальными проводниками (для которых диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon \to \infty$ ) при температуре T = 0, то результаты работы [2] справедливы при произвольном виде частотной зависимости диэлектрической проницаемости для любой температуры. Интересно, что результаты Лифшица переходят в результаты Казимира в предельном случае  $\varepsilon \to \infty$  и T = 0, хотя в случае Казимира рассматриваются нулевые электромагнитные колебания вакуума, а у Лифшица — обмен виртуальными фотонами между взаимодействующими телами. Обсуждение соотношения между этими двумя подходами содержится в обзоре [3]. Результат для давления силы Казимира Ро между двумя плоскопараллельными идеально проводящими пластинами с зазором между ними Z при T = 0 имеет вид

$$P_0 = -\frac{\pi^2}{240} \frac{\hbar c}{Z^4}.$$
 (1)

Здесь *с* — скорость света,  $\hbar$  — постоянная Планка. По мере роста температуры сила Казимира увеличивается, и этот рост описывается безразмерным параметров  $Zk_{\rm B}T/\hbar c$  [4]. В пределе  $Zk_{\rm B}T/\hbar c \gg 1$  соотношение (1) трансформируется в

$$P_{0T} = -\frac{\xi(3)}{8\pi} \frac{k_{\rm B}T}{Z^3},\tag{2}$$

где  $\xi(3)$  — дзета-функция Римана при x = 3.

Первое сообщение об экспериментальном наблюдении силы Казимира появилось в 1958 г. [5], однако подлинный расцвет исследований этого явления наступил лишь спустя 40 лет в связи с использованием на эксперименте методов баланса крутящегося маятника [6,7] и метода микроскопии атомных сил [8,9]. Подробное описание этих экспериментов и библиографию можно найти в обзорах [3,10]. Недавно предложен новый метод измерения силы Казимира — посредством динамической голографии [11,12]. Однако во всех этих экспериментальных методах возникают две принципиальные проблемы — определения абсолютного значения силы Казимира и определения абсолютного значения зазора между пластинами Z. Первая проблема решается посредством тех или иных градуировок, а величина Z обычно рассматривается как подгоночный параметр при сравнении теории с экспериментом.

В [11,12] для градуировки абсолютного значения силы Казимира использовалось давление лазерного света, т.е. свет использовался в качестве естественного эталона давления. Произведенные в [11,12] измерения показали, что экспериментальное значение силы Казимира по крайней мере на порядок меньше, чем величина, предсказываемая теорией для той геометрии, которая использовалась на эксперименте (взаимодействие плоской и сферической металлических поверхностей). Хорошо известна одна из причин, приводящая к ослаблению силы Казимира — наличие плазменных колебаний в проводнике. Уменьшение величины силы Казимира по сравнению с (1) при переходе к плазменной модели для материала пластин теоретически исследовано в ряде работ, например в [13,14] (см. также далее). Однако при разумных значениях плазменной частоты  $(\omega_n)$ ослабление силы Казимира на порядок таким способом объяснить не удается.

Другой причиной ослабления силы Казимира может быть конечная толщина взаимодействующих пластин, так как в этом случае уменьшается разность между плотностью энергии в зазоре и вне пластин. Настоящая статья посвящена теоретическому расчету силы Казимира для пластин, обладающих частотно-зависимой диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon(\omega)$  и имеющих конечную толщину *L*. Именно при таких условиях проводились эксперименты в [11,12]. Проведенный в настоящей работе расчет показал, что ответ зависит от двух безразмерных параметров: Z/L и  $\kappa_p Z$ , где  $\kappa_p = \omega_p/c$  — волновой вектор, связанный с плазменной долиной волны  $\lambda_p$  стандартным соотношением  $\lambda_p = 2\pi/\kappa_p$ . При достаточно малом значении этих параметров можно получить сколь угодно сильное уменьшение силы Казимира по сравнению с предельным ее значением (1).

### 2. Основные уравнения

Рассматриваем пятислойную симметричную структуру (рис. 1), где *i* есть номер слоя: *i* = 1 соответствует промежутку между пластинами (-Z/2 < z < Z/2) и  $\varepsilon_1 = \varepsilon_0$ ; *i* = 2 при -L - Z/2 < z < -Z/2 и *i* = 3 при L + Z/2 > z > Z/2 — области металлических пластин,  $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon(\omega)$ ; *i* = 4 при  $-\infty > z > -L - z/2$  и *i* = 5 при  $L + Z/2 < z < \infty$  — области подложек,  $\varepsilon_4 = \varepsilon_5 = \varepsilon'_0$ .

Далее ограничиваемся пределом нулевой температуры, когда энергия системы *U* определяется нулевыми колебаниями фотонного поля и в геометрии плоскопараллельных пластин ее можно записать в виде

$$U = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k},n} \omega_{k,n}.$$
 (3)

Здесь  $\omega_{k,n}$  — частота собственных мод нулевых колебаний, зависящая от **k** (двумерного волнового вектора в плоскости пластин x, y) и номера моды n (или проекции волнового вектора на ось z). Таким образом,



**Рис. 1.** Структура, состоящая из двух тонких металлических пленок, нанесенных на диэлектрические подложки. *I*-5 — номер слоя: *I* — вакуум, *2*, *3* — металлические пленки, *4*, 5 — диэлектрические подложки.

задача сводится к определению частоты собственных мод фотонов из волнового уравнения

$$\frac{d^2 E_{y,z}}{dz^2} - K_i^2 E_{y,z} = 0, (4)$$

$$K_i = \sqrt{k^2 - \varepsilon_i(\omega) \frac{\omega^2}{c^2}}$$
(5)

в рассматриваемой геометрии. Здесь  $E_{y,z}$  — проекции электрического поля, плоскость x, y совпадает с плоскостью пластин, ось z направлена по нормали,  $\varepsilon(\omega)$  — диэлектрическая проницаемость *i*-го слоя.

Решение волнового уравнения (4) для компоненты поля  $E_y$  (*TE*-моды) с использованием условия ее непрерывности на границах приводит к дисперсионному соотношению для *TE*-мод

$$f_{y} = \exp(2K_{0}Z)$$

$$\times \left[\frac{K(K_{0} + K_{0}') \coth(KL) + K_{0}K_{0}' + K^{2}}{K(K_{0}' - K_{0}) \coth(KL) + K^{2} - K_{0}K'}\right]^{2} - 1 = 0.$$
(6)

Аналогичное решение для компоненты  $E_z$  при условии непрерывности индукции  $\varepsilon E_z$  на границах дает спектр TM-мод

$$f_{z} = \exp(2K_{0}Z) \times \left[\frac{\varepsilon K(\varepsilon_{0}'K_{0} + \varepsilon_{0}K_{0}') \coth(KL) + \varepsilon^{2}K_{0}K_{0}' + \varepsilon_{0}\varepsilon_{0}'K^{2}}{\varepsilon K(\varepsilon_{0}K_{0}' - \varepsilon_{0}'K_{0}) \coth(KL) + \varepsilon_{0}\varepsilon_{0}'K^{2} - \varepsilon^{2}K_{0}K_{0}'}\right]^{2} - 1 = 0.$$

$$(7)$$

Математический метод суммирования энергии собственных мод колебаний (3) был предложен в [15] (см. также [3]), и результат для давления Казимира *Р* имеет вид

$$P = P_{v} + P_{z}, \tag{8}$$

$$P_{y,z} = i \frac{\hbar}{4\pi^2} \int_0^\infty k \, dk \int_0^{i\infty} d\omega \frac{K_0(k,\omega)}{f_{y,z}(k,\omega)},\tag{9}$$

где функции  $f_{y,z}(k, \omega)$  в рассматриваемом нами случае определены соотношениями (6) и (7). Соотношение (9) переходит в известный результат [3] для трехслойной структуры при переходе  $L \to \infty$  в (6) и (7).

Далее ограничимся случаем, когда зазор (область *I*) и окружающая пластины среда (области *4* и *5*) заполнены вакуумом, т. е.  $\varepsilon_0 = \varepsilon'_0 = 1$ ,  $K_0 = K'_0 = \sqrt{k^2 - (\omega/c)^2}$ . Теперь в (9) от переменных интегрирования *k* и  $\omega$  удобно перейти к безразмерным величинам *p* и *y*:

$$p = \sqrt{1 - (kc/\omega)^2}, \quad y = -2i\omega pZ/c.$$
 (10)

Тогда соотношение (9) принимает вид

$$P_{y,z} = -\frac{\hbar c}{32\pi^2 Z^4} \int_0^\infty y^3 \, dy \int_1^\infty \frac{dp}{p^2} \frac{1}{f_{y,z}(p,y)}, \qquad (11)$$

$$f_{y}(p, y) = \exp(y) \\ \times \left\{ \frac{2G(p, y) \coth \left[ yLG(p, y)/(2Z) \right] + 1 + G^{2}(p, y)}{1 - G^{2}(p, y)} \right\}^{2} - 1,$$
(12)  
$$f_{z}(p, y) = \exp(y)$$

$$\times \left\{ \frac{2\varepsilon(p, y)G(p, y) \operatorname{coth} \left[ yLG(p, y)/(2Z) \right] + \varepsilon^2(p, y) + G^2(p, y)}{\varepsilon^2(p, y) - G^2(p, y)} \right\}^2 - 1,$$
(13)

где

$$G(p, y) = \sqrt{1 + \frac{\varepsilon(p, y) - 1}{p^2}},$$
 (14)

$$\varepsilon(p, y) = \varepsilon(\omega)\Big|_{\omega = iyc/(pZ)}.$$
 (15)

Дальнейший расчет силы Казимира зависит от выбора модели частотной зависимости диэлектрической проницаемости пластин  $\varepsilon(\omega)$ .

## 3. Плазменная модель

Зависимость силы Казимира от характера частотной зависимости диэлектрической проницаемости  $\varepsilon(\omega)$ приводит к определенным принципиальным затруднениям. Дело в том, что диэлектрическая проницаемость является линейным откликом системы на приложенное электрическое поле, когда возникает электрический ток. Описание тока требует нарушения симметрии относительно инверсии во времени и введения взаимодействия системы с термостатом (появление джоулевых потерь). Такая процедура принципиально недопустима в рассматриваемом здесь случае термодинамического равновесия. Иными словами, в том случае, если  $\operatorname{Re} i\omega\varepsilon(\omega)|_{\omega\to 0}\propto\sigma(0)
eq 0$  ( $\sigma(0)$  — статическая электропроводность), применимость соотношений (10)-(12) вызывает сомнение по принципиальным соображениям. Проблема использования в соотношениях такого вида комплексной формы  $\varepsilon(\omega)$  (например, типа Друде) с формальной точки зрения обсуждается в ряде работ, например [3,10]. Более того, в [16] указывается, что для систем с конечным значением электропроводности не выполняется теорема Нернста. Эта проблема родственна проблеме шумов в условиях термодинамического равновесия. Все это заставляет проявлять определенную осторожность при использовании вида частотной зависимости диэлектрической проницаемости при расчете силы Казимира.

Далее в расчетах используем диэлектрическую проницаемость для плазменных колебаний без учета их затухания

$$\varepsilon(\omega) = 1 - rac{\omega_p^2}{\omega^2},$$

где  $\omega_p$  — плазменная частота. Тогда в соответствии с (15)

$$\varepsilon(p, y) = 1 + \kappa_p^2 Z^2 \frac{p^2}{y^2},\tag{16}$$

где  $\kappa_p = \omega_p/c$  — волновой вектор плазменной волны (см. выше). В этих обозначениях, согласно (14),

$$G(p, y) = G(y) = \sqrt{1 + \frac{\kappa_p^2 Z^2}{y^2}}$$
(17)

не зависит от *p*. В результате вклад в силу Казимира от *TE*-мод (11) принимает вид

$$P_{y} = \frac{15P_{0}}{2\pi^{4}} (\kappa_{p}Z)^{4} \int_{0}^{\infty} y^{3} dy \left\{ \exp(\kappa_{p}Zy) \left[ 2y^{2} + 1 + 2y\sqrt{y^{2} + 1} \operatorname{coth}\left(\frac{1}{2}\kappa_{p}L\sqrt{y^{2} + 1}\right) \right]^{2} - 1 \right\}^{-1}, \quad (18)$$

где  $P_0$  — предельное значение давления силы Казимира (1).

$$P_{z} = \frac{15P_{0}}{2\pi^{4}} (\kappa_{p}Z)^{4} \int_{0}^{1} dx$$

$$\times \int_{0}^{\infty} \frac{y^{3} dy}{\exp(\kappa_{p}Zy) \left\{ \frac{2R(x,y) \coth[\kappa_{p}L\sqrt{y^{2}+1}/2]+1+R^{2}(x,y)}{1-R^{2}(x,y)} \right\} - 1},$$
(19)

$$R(x, y) = x^2 \frac{y\sqrt{y^2 + 1}}{x^2y^2 + 1}.$$
 (20)

Величина приведенной силы Казимира  $f_{y,z} = P_{y,z}/P_0 \le 0.5$ , согласно (18), (19), зависит от двух безразмерных параметров  $Z\kappa_p$  и  $L\kappa_p$ . В случае достаточно толстых пластин  $L\kappa_p \gg 1$  эти выражения принимают вид

$$f_{y} = \frac{15}{2\pi^{4}} (\kappa_{p} Z)^{4} \int_{0}^{\infty} \frac{y^{3} \, dy}{\exp(\kappa_{p} Z y) \left(y + \sqrt{y^{2} + 1}\right)^{4} - 1}, \quad (21)$$

$$f_{z} = \frac{15}{2\pi^{4}} (\kappa_{p} Z) \int_{0}^{1} dx \int_{0}^{\infty} \frac{y^{3} dy}{\exp(\kappa_{p} Z y) \left\{\frac{1+R(x,y)}{1-R(x,y)}\right\}^{2} - 1}.$$
 (22)

При  $Z\kappa_p \gg 1$  из (21) и (22) получаем (см. также [3,13,17])

$$f_y \cong \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{8}{\kappa_p Z} + \frac{360}{(\kappa_p Z)^2} - \dots \right),$$
 (23)

$$f_z \cong \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{8}{3\kappa_p Z} + \frac{120}{(\kappa_p Z)^2} - \dots \right).$$
 (24)

Эти ряды знакопеременные и сходятся крайне медленно, а поэтому приближенные выражения (23), (24) дают



**Рис. 2.** Зависимость вклада от *TE*-мод в давление силы Казимира от ширины зазора между пластинами.  $L\kappa_p = 10$  (1), 1 (2), 0.2 (3).



**Рис. 3.** Зависимость вклада от *ТМ*-мод в давление силы Казимира от ширины зазора между пластинами.  $L\kappa_p = 10$  (1), 1 (2), 0.1 (3).

удовлетворительный результат в случае, когда параметр  $1/\kappa_p Z$  крайне мал (меньше 0.01). Это обстоятельство хорошо иллюстрируется численными расчетами, произведенными по соотношениям (18), (19) и приведенными на рис. 2, 3. Из рисунков видно, что величина  $f_z$  и особенно  $f_y$  остаются существенно меньшими своих предельных значений 1/2 с ростом параметра  $Z\kappa_p$ вплоть до его значения порядка 10. Это указывает на то, что сила Казимира для реальных металлов существенно меньше своего предельного значения (1) даже в том случае, если зазор между пластинами Z намного превышает величину плазменной длины  $\lambda_p = 2\pi/\kappa_p$ , а разложения (23), (24) справедливы лишь при очень больших значениях параметра  $Z\kappa_p$ .

На рис. 4, 5 приведен численный расчет зависимости силы Казимира от толщины пленок по соотношениям (18), (19). Как видно, зависимость быстро насыщается при  $L\kappa_p > 2$ . При этом сила Казимира быстро спадает до нуля в интервале  $0 < L\kappa_p < 2$ . При малой толщине пленок сила Казимира описывается безразмерным параметром  $ZL\kappa_p^2$ , и при малых его значениях из (18) и (19) можно получить приближенные соотношения

$$f_y \cong \frac{15}{32\pi^4} \left(\kappa_p^2 ZL\right)^2,\tag{25}$$

$$f_z \cong A\kappa_p \sqrt{LZ},$$
 (26)

где численный коэффициент

$$A = \frac{15}{8\pi^4} \int_0^\infty y^{5/2} dy \int_0^\infty du \, \frac{1}{\exp(y)(u^2 + 1)^2 - 1} \cong 0.054.$$

Таким образом, при  $ZL\kappa_p^2 \ll 1$  имеет место неравенство  $f_y \ll f_z$ , так что полное давление силы Казимира дается соотношением

$$f \cong 0.054\kappa_n \sqrt{LZ}.$$
 (27)

Итак, если толщина пленок мала и сравнима с плазменной длиной, то сила Казимира существенно уменьшается по сравнению с  $P_0$ . Если воспользоваться данными рис. 2–5 и принять во внимание условия эксперимента [11,12], где L = 120-150 nm и Z = 300-600 nm, то ослабление силы Казимира в несколько раз будет при  $\lambda_p > 1000$  nm. Известно (например, [14]), что для таких



**Рис. 4.** Зависимость вклада от *TE*-мод в давление силы Казимира от толщины пленок.  $Z\kappa_p = 20$  (1), 10 (2), 5 (3).



**Рис. 5.** Зависимость вклада от *ТМ*-мод в давление силы Казимира от толщины пленок.  $Z\kappa_p = 20$  (1), 5 (2), 1 (3).

металлов, как алюминий, золото или медь, плазменная длина волны  $\lambda_p$  для массивных высококачественных образцов лежит в интервале 100-500 nm, что значительно меньше значения, требуемого для объяснения экспериментальных результатов. Однако плазменная длина волны прямо пропорциональна N<sup>-1/2</sup> (N — концентрация носителей в металле), а реальные пленки могут быть частично окислены и содержать дефекты, что может значительно снизить концентрацию носителей в пленках. Поэтому, вообще говоря, для таких пленок  $\lambda_{p}$  может быть в несколько раз больше, чем для чистых массивных металлов, что, возможно, и объясняет данные, полученные в [11,12]. В заключение заметим, что в данной статье расчет произведен для двух параллельных пленок, в то время как экспериментально [4] измерялось взаимодействие плоской и сферической пленок. Это обстоятельство, конечно, важно при определении абсолютного значения силы Казимира, но не существенно, если анализируется относительное ослабление силы Казимира при взаимодействии объемных и тонкопленочных объектов. При рассмотрении взаимодействия плоской и сферической пленок следует рассматривать силу Казимира F между этими объектами (а не давление Р, как это имеет место при взаимодействии двух плоских пленок). Можно показать, что эти две величины связаны между собой соотношением  $F = 2\pi RZP/(n-1)$ , где R — радиус сферы, если давление зависит от расстояния между пленками Z степенным образом, т.е. если  $P \propto Z^{-n}$ .

## Список литературы

- H.B.G. Casimir. Proc. Kon. Ned. Akad. Wetenschap B 51, 793 (1948).
- [2] Е.М. Лифшиц. ЖЭТФ 2, 73 (1956).
- [3] S.K. Lamoreaux. Rep. Prog. Phys. 68, 201 (2005).
- [4] Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. Статистическая физика. Наука, М. (1978). Ч. 2.
- [5] M.J. Sparnaay. Physica 24, 751 (1958).
- [6] S.K. Lamoreaux. Phys. Rev. Lett. 78, 5 (1997).
- [7] S.K. Lamoreaux. Phys. Rev. Lett. 81, 4549 (1997).
- [8] U. Mohideen, A. Roy. Phys. Rev. Lett. 81, 4549 (1998).
- [9] A. Roy, U. Mohideen. Phys. Rev. Lett. 82, 4380 (1999).
- [10] G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko. Contemporary Phys. 47, 131 (2006).
- [11] V. Petrov, M. Petrov, V. Bryksin, J. Petter, T. Tschudi. Opt. Lett. 31, 3167 (2006).
- [12] В.М. Петров, М.П. Петров, В.В. Брыксин, Ё. Петтер, Т. Чуди. ЖЭТФ 131, 798 (2007).
- [13] J. Schwinger, L.L. DeRaad, K.A. Milton. Ann. Phys. (N.Y.) 115, 1 (1978).
- [14] S.K. Lamoreaux. Phys. Rev. A 59, R3149 (1999).
- [15] N.G. Van Kampen, B.R.A. Nijboer, K. Schram. Phys. Lett. A 26, 307 (1968).
- [16] B. Geyer, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko. Phys. Rev. D 72, 085 009 (2005).
- [17] B. Geyer, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko. Phys. Rev. A 65, 062 109 (2002).